

### Esercizio 1

Il picco principale di diffrazione di un solido cristallino si trova ad un angolo  $\theta=32.824^\circ$ . Noto il coefficiente di dilatazione termica del materiale  $\gamma = \frac{\varepsilon}{dt} = 1.3 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ , dove  $\varepsilon$  è la variazione relativa del parametro reticolare, calcolare la posizione del picco quando la temperatura viene aumentata di 50K.

### Soluzione 1

In un esperimento di diffrazione di Bragg, i picchi sono localizzati dagli angoli che soddisfano l'equazione:

$$n\lambda = 2d \sin(\theta)$$

Il passo reticolare, dipendentemente dal tipo di reticolo, è esprimibile come:

$$d = \frac{a}{\alpha} \rightarrow a = \alpha d$$

Ricordando che la variazione relativa  $\varepsilon$  del passo reticolare è definita:

$$\varepsilon = \frac{\Delta a}{a}$$

Noto il coefficiente di dilatazione termica, aumentando la temperatura di 50 K il nuovo passo cristallino sarà dato da:

$$a' = a + \Delta a = a + a \frac{\Delta a}{a} = a(1 + \varepsilon) = a(1 + \gamma \Delta T)$$

Conseguentemente, la nuova distanza interplanare sarà:

$$d' = \frac{a'}{\alpha} = d(1 + \gamma \Delta T)$$

Dovrà quindi essere rispettata, alla nuova temperatura  $T' = T + \Delta T$ :

$$n\lambda = 2d' \sin(\theta') = 2d(1 + \gamma \Delta T) \sin(\theta')$$
$$\sin(\theta') = \frac{n\lambda}{2d} \frac{1}{1 + \gamma \Delta T} = \frac{\sin(\theta)}{1 + \gamma \Delta T} = 0.5417$$

Da cui si ottiene infine:

$$\theta' = 32.8^\circ$$

## Esercizio 2

Si consideri un esperimento di effetto fotoelettrico in cui il catodo ( $W = 4.2 \text{ eV}$ ) è illuminato da un fascio di luce di lunghezza d'onda  $\lambda = 250 \text{ nm}$ . Calcolare la lunghezza d'onda di deBroglie di un elettrone emesso dal catodo e giunto all'anodo senza tensione applicata.

## Soluzione 2

In assenza di tensione applicata, l'energia cinetica della particella emessa è data da:

$$E_k = E_{ph} - W = \frac{hc}{\lambda} - W = 4.97 \text{ eV} - 4.2 \text{ eV} = 0.77 \text{ eV}$$

La lunghezza d'onda di de Broglie è ricavabile come:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = 1.4 \text{ nm}$$

### Esercizio 3

Si consideri la buca di potenziale in **Fig. 1**, dove un elettrone è intrappolato nello stato  $\psi_2$  ad energia  $E_2 = 1.5$  eV. Calcolare la lunghezza d'onda del fotone emesso quando l'elettrone rilassa allo stato fondamentale  $\psi_1$  ad energia  $E_1 = 1$  eV. È più probabile che l'elettrone venga emesso per tunneling attraverso la barriera di sinistra o di destra?

### Soluzione 3

L'energia del fotone associato corrisponde al gap fra i due livelli:

$$E_{ph} = E_2 - E_1 = 0.5 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_{ph}} = 2.48 \mu\text{m}$$

In prima approssimazione, la probabilità di tunneling è la medesima a destra e sinistra, poiché:

$$P_t \simeq e^{-2\alpha a}$$

Dove le due barriere hanno pari spessore  $a$  e pari altezza  $V_1$  da cui  $\alpha \propto \sqrt{V_1 - E}$  è uguale per entrambe le barriere. Per un confronto più accurato, occorre considerare anche il prefattore:

$$P_t = \left( \frac{4\alpha k}{\alpha^2 + k^2} \right)^2 e^{-2\alpha a}$$

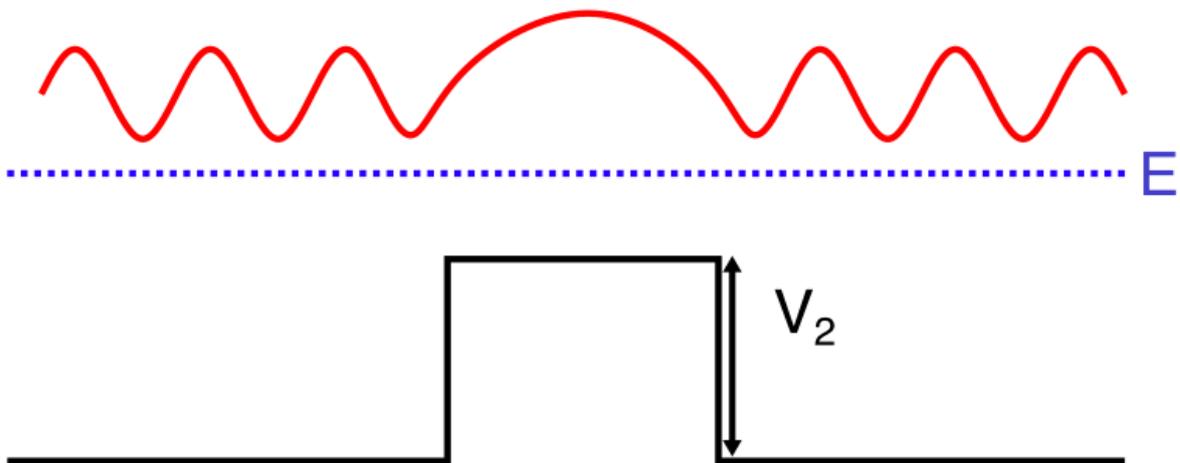
Dove si riscontra una dipendenza aggiuntiva dal momento dell'elettrone  $k \propto \sqrt{E_k} = \sqrt{E - V_0}$ , dove  $V_0$  è il potenziale sottostante.

#### Esercizio 4

Si consideri un elettrone la cui parte reale dell'autofunzione  $\psi$  all'istante  $t = 0$  è rappresentata in **Fig. 2**. Stimare il potenziale  $V(x)$  a cui è soggetto l'elettrone e la sua energia  $E$ , noto  $a = 2.5 \text{ nm}$ .

#### Soluzione 4

In tutte e tre le regioni dello spazio l'autofunzione è di tipo viaggiante, pertanto sarà sempre  $E > V$ . In particolare, l'autofunzione è identica tra la regione 1 e 3, pertanto non sta andando incontro a fenomeni di riflessione all'interfaccia 1|2. Ne consegue che il potenziale ha forma:



Noto  $a$  è possibile ricavare la lunghezza d'onda nelle tre regioni:

$$\lambda_2 = \frac{h}{\sqrt{2m(E - V_2)}} = 2a = 5 \text{ nm}$$

$$\lambda_{1,3} = \frac{\lambda_2}{4} = 1.25 \text{ nm}$$

Da cui:

$$E = \frac{h^2}{2m\lambda_{1,3}^2} = 0.965 \text{ eV} = E_{k1,3}$$

$$E - V_2 = \frac{h^2}{2m\lambda_2^2} = 61 \text{ meV}$$

$$V_2 = 0.904 \text{ eV}$$

## Esercizio 5

Si consideri un elettrone in un oscillatore armonico quantistico con frequenza caratteristica  $\omega = 140$  Grad/s. Si calcoli il potenziale e la lunghezza d'onda del fotone emesso da un elettrone che rilassa dal primo stato eccitato  $\psi_1$  allo stato fondamentale  $\psi_0$ . Calcolare a che temperatura deve essere portato il sistema affinché la probabilità che l'elettrone occupi  $\psi_1$  sia metà della probabilità di occupare  $\psi_0$ , assumendo che entrambi i livelli energetici si trovino sufficientemente al di sopra dell'energia di Fermi del sistema.

## Soluzione 5

Ricordando che per i livelli energetici di un oscillatore armonico quantistico descritto da  $V = \frac{1}{2}\alpha x^2$  vale:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_0$$

Dove il parametro  $\alpha$  è legato alla frequenza caratteristica come:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\alpha}{m}} \rightarrow \alpha = m\omega_0^2 = 111 \frac{meV}{\mu m^2}$$

Allora la transizione  $1 \rightarrow 0$  ha energia:

$$E_{10} = \hbar\omega_0 = 92.3 \mu eV \rightarrow \lambda_{ph} = \frac{hc}{E} = 13.5 \text{ mm}$$

La probabilità di occupazione è descritta dalla statistica di Fermi-Dirac:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$

Poiché entrambi i livelli considerati si trovano molto al di sopra dell'energia di Fermi, è possibile approssimare la statistica di occupazione alla statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$f(E) \simeq e^{-\frac{E-E_F}{kT}}$$

Il rapporto tra le due probabilità pertanto vale:

$$\frac{f(E_1)}{f(E_0)} = e^{\frac{E_0-E_1}{kT}}$$

Imponendo il rapporto desiderato si può ricavare la temperatura come:

$$\log\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{E_0 - E_1}{kT}$$
$$T = \frac{E_1 - E_0}{k \log(2)} = 1.5 \text{ K}$$

### Esercizio 6

Si consideri il semiconduttore in **Fig. 3** dove un fotone di energia  $h\nu = 2E_G$  viene assorbito in  $k_0$  e un fotone di energia  $E_G = 1\text{eV}$  viene emesso da fondo banda. Sapendo che la somma degli inversi delle masse efficaci nelle due bande è  $10^{31} \text{ kg}^{-1}$ , calcolare  $k_0$ .

### Soluzione 6

Il semiconduttore è a gap diretto, pertanto:

$$E_c(k) = \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_c^*}$$

$$E_v(k) = -\frac{E_g}{2} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_v^*}$$

L'energia di gap in funzione del vettore d'onda del cristallo è data da:

$$E_g(k) = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2} \left( \frac{1}{m_c^*} + \frac{1}{m_v^*} \right) = E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

Dove la massa efficace equivalente è nota dal testo e pari a  $m^* = 10^{-31} \text{ kg}$ . Sapendo che in corrispondenza di  $k = k_0$  la separazione fra le bande è pari a  $2E_g$ , si può quindi ricavare:

$$2E_g = E_g + \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m^*}$$

$$k_0 = \sqrt{\frac{2E_g m^*}{\hbar^2}} = \frac{\sqrt{2E_g m^*}}{\hbar} = 1.69 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1}$$

## Esercizio 7

Calcolare le masse efficaci di elettrone e di lacuna nell'esercizio precedente, sapendo che la mobilità dell'elettrone è doppia di quella della lacuna. Detto  $F_{sat}$  il campo critico per la saturazione della velocità, calcolare il rapporto tra le energie acquisite da elettrone e lacuna ad un campo  $F_1 < F_{sat}$  e ad un campo  $F_2 > F_{sat}$ .

## Soluzione 7

Ricordando che la mobilità e la massa efficace sono legate a mezzo della relazione:

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*}$$

Assumendo lo stesso tempo di rilassamento del momento, allora:

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = 2 = \frac{m_v^*}{m_c^*}$$

Pertanto:

$$\frac{1}{m_v^*} + \frac{1}{m_c^*} = \frac{1}{2m_c^*} + \frac{1}{m_c^*} = \frac{3}{2m_c^*} = 10^{31} kg^{-1}$$

$$m_c^* = 0.165m_e$$

$$m_v^* = 0.33m_e$$

In presenza di un campo inferiore a quello di saturazione, elettroni e lacune vengono accelerati ad una velocità:

$$v = \mu F$$

Pertanto acquisiscono un'energia cinetica:

$$E_e = \frac{1}{2} m_c^* \mu_n^2 F^2$$

$$E_h = \frac{1}{2} m_v^* \mu_p^2 F^2$$

$$\frac{E_e}{E_h} = \frac{m_c^*}{m_v^*} \cdot \left(\frac{\mu_n}{\mu_p}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

Per un campo maggiore del campo di saturazione, la velocità di entrambe le particelle satura a:

$$v = v_{sat}$$

Da cui:

$$E_e = \frac{1}{2} m_c^* v_{sat}^2$$

$$E_h = \frac{1}{2} m_p^* v_{sat}^2$$

$$\frac{E_e}{E_h} = \frac{m_c^*}{m_p^*} = \frac{1}{2}$$

### Esercizio 8

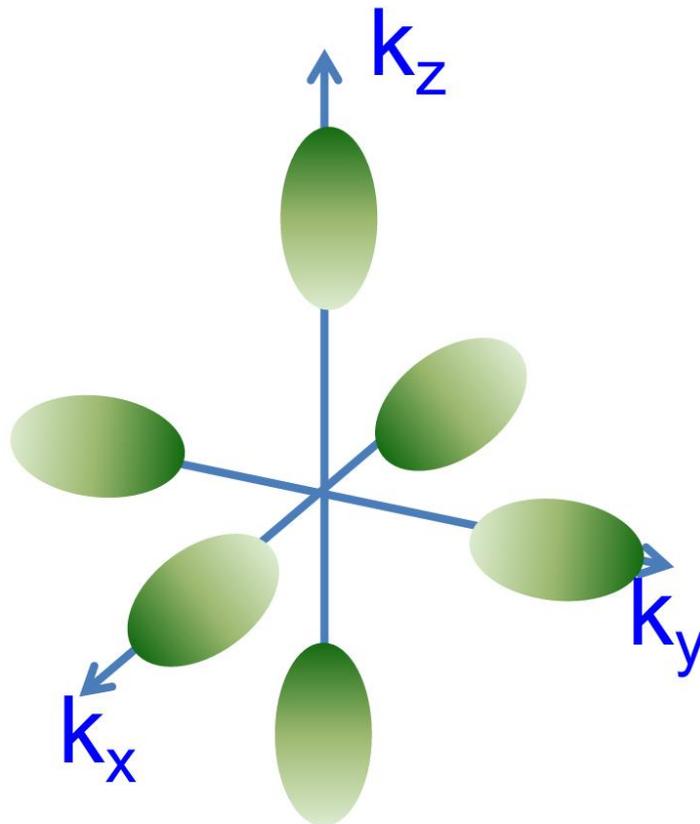
Calcolare la massa DOS  $m_{DOS}^*$  nella banda di conduzione anisotropa di un semiconduttore caratterizzato da degenerazione  $g = 6$ , massa longitudinale  $m_l^* = 0.5m_0$  e massa trasversale  $m_t^* = 0.1m_0$ . Disegnare una possibile configurazione delle valli in banda di conduzione nello spazio  $k$ .

### Soluzione 8

La massa DOS è data da:

$$m_{DOS}^* = g^{\frac{2}{3}} m_t^{\frac{2}{3}} m_l^{\frac{1}{3}} = 0.5646 m_0$$

Una possibile configurazione è, ad esempio, quella del Silicio:



### Esercizio 9

Si consideri un campione in silicio drogato n a temperatura ambiente dove l'irraggiamento laser determina un tasso di fotogenerazione  $G = 10^{18} \text{ cm}^{-3}\text{s}^{-1}$  con un tempo di ricombinazione dei minoritari  $\tau_p = 100 \text{ ns}$ . Determinare il tempo necessario perché la concentrazione in eccesso raggiunga il valore intrinseco.

### Soluzione 9

Ricordando l'equazione di continuità:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{dJ_n}{dt} + G - R$$

Il campione è in circuito aperto, pertanto non c'è variazione della densità di corrente nel tempo: rimangono solo i termini di generazione e ricombinazione. Ricordando che:

$$R = \frac{\Delta n}{\tau}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = G - \frac{\Delta n}{\tau}$$

Integrando l'equazione differenziale si arriva a:

$$\Delta n(t) = G\tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Imponendo  $\Delta n(t) = n_i$  si ottiene:

$$t = -\tau \log\left(1 - \frac{n_i}{G\tau}\right) = 15.7 \text{ ns}$$

### Esercizio 10

Si consideri una barretta di silicio (drogaggio  $N_A = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ , tempo di ricombinazione dei minoritari  $\tau_n = 5 \text{ ns}$ ) dove un fascio laser impone una concentrazione in eccesso di portatori minoritari in superficie pari a  $n'(0) = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ . Sapendo che la concentrazione di portatori è modificata rispetto all'equilibrio solo entro i primi  $100 \mu\text{m}$  dalla superficie irraggiata a temperatura ambiente, calcolare la mobilità elettronica.

### Soluzione 10

La concentrazione di minoritari in eccesso decade lungo lo spazio come:

$$\Delta n(x) = \Delta n(0) e^{-\frac{x}{L_n}}$$

Dove  $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$ . Sapendo che a una distanza di  $100 \mu\text{m}$  la concentrazione ritorna all'equilibrio (e pertanto l'eccesso è paragonabile con la concentrazione intrinseca), si può ricavare la lunghezza di ricombinazione come:

$$L_n = -\frac{\bar{x}}{\log\left(\frac{n_0}{\Delta n(0)}\right)} = -\frac{\bar{x}}{\log\left(\frac{n_i^2}{N_A \Delta n(0)}\right)} = 3.17 \mu\text{m}$$

Ricordando che  $D_n = \frac{kT\mu_n}{q}$ , si può quindi ricavare la mobilità come:

$$\mu_n = \frac{q L_n^2}{kT \tau_n} = 779 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}}$$